## ⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開 ·

# @ 公開特許公報(A) 平1-150862

@Int\_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)6月13日

G 01 R 1/073 H 01 L 21/66 E-6912-2G B-6851-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

図発明の名称 プローブカード

②特 願 昭62-310411

**20出 願 昭62(1987)12月7日** 

⑩発 明 者 西 田 好 秀 兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社 生産技術研究所内

生產技術研究所内

**@発明者 告川 勇希 兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社** 

生產技術研究所内

⑪出 願 人 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

砂代 理 人 弁理士 大岩 増雄 外2名

明 細 望

1. 発明の名称

プローブカード

- 2. 特許請求の範囲
- (1) ブローブカード基板に設けられた複数の接触子を半導体装置の各電値パッドに接触し、電気間分を入出力して検査するブローブカードにおいて、上記プローブカード基板面に複数の等電性配級を形成し、これらの導域性関級の先端部を上記プローブカード基板面から浮かせ、片持はり状の接触子を形成したことを特徴とするブローブカード。
- (2) 将電性配線の全長のうち、少なくとも接触 子部を2層配線にし、下層部を上層部より級膨張 係数の大きい材料にしたことを特数とする特許請求の範囲第1項記載のブローブカード。
- (3) プローブカード基板面に多数の特性性配数を形成し、このプローブカード基板上に下臼絶数層を形成し、この絶縁層上に多数の等電性配線を 珍成し、この下層絶縁層上に上層絶縁層を形成し、

上記プローブカード基板及び下層絶縁層の対応する各導電性配線にそれぞれ接続した多数の導電性配線を上記上層絶縁層上に形成し、 この導電性配線の先端部を接触子に形成したことを特徴とする特許求の範囲第1項又は第2項記載のブローブカード。

- (4) ブローブカードを被は透明材料からなる特許球の範囲第1項ないし第3項のいづれかに記載のブローブカード。
- (6) 表面に海出する導電性記線を、外部接続部及び接触子部を除き絶像膜で扱った特許請求の処 囲第1項ないし第4項のいづれかに記録のブロー ブカード。
- 3. 希明の詳細な説明

〔産禁上の利用分野〕

との発明は、半導体装成の電優パッドに接取子を接触し信号の入出力を行い、電気特性を検証するためのブローブカードに関する。

【従来の技術】

第 5 図は例えば " Ceramic Blade Probe Card

(カタログ) "株式会社イーエスジェー社発行に示された、従来のブローブカードを示す斜視図である。図において、1はブローブカード基板で、表面に複数の導性性配線 2 が形成されている。 3 はブローブカード基板 1 に取付けられ、 極端が対応する導性性配線 2 に接触しているブローブ針、4 は検査される半導体ウェーハ(以下「ウェーハ」と称する)で、多数の半導体設置 8 が四角状に形成されている。

上記プローブカードのブローブ針3による半4 体装置3の改革状態を、第6図に示す。各プロー ブ針6を、ウェーハ6の半導体装置3上の各電電 パッド6にそれぞれ圧接し、電気信号を入出力し 電気特性を改変する。

一般的に、半導体接回は同一性能であれば、小形になるほど1枚のウェーハ4上に形成できる半導体接近5の数が多くなり、安価にできる。半導体接近5の大きさを決定する要因の一つに、上部の電極ペッド6の大きさ、間隔がある。電極ペッド6数が多くなると、その大きさ、間隔が半導体

ブローブカードが複雑、かつ、大形になつてしま うという問題点があつた。

との発明は、とのような問題点を解決するためになされたもので、電磁パッドの寸法が小さく、 その間隔が狭い半導体装置であつても、接触子が 精度よく電徳パッドに接触され、検査することが できるブローブカードを得ることを目的としてい る。

#### [問題点を解決するための手段]

この発明にかかるブローブカードは、ブローブカード基板面に複数の導電性配線を形成し、これらの配線の先端部を基板面から離した片持はり状の接触子に形成したものである。

#### [作用]

この発明においては、プローブカード基板に形成された各接触子は、接触端の大きさ、間隔が半導体接近の電極パッドの大きさ、間隔に対応するように形成されており、配線により形成された各接触子は幅及び間隔が被細に高精度にでき、半導体装載の電極パッドの大きさ、間隔が狭くても対

狭世の寸法に大きく影響し、高価になつてしまり。 【発明が解決しようとする問題点】

電価パッドの大きさ、間隔を小さくできない原因に、プローブカードがある。上記のような従来のブローブカードでは、プローブ針 3 先端を余り小さく加工することは困難であり、プローブカード 芸板 1 にプローブ針 3 を敬少間隔で高精度に収付けることが困難であつた。このため、電価パッド 6 とプローブ針 3 の位置合わせを行うのに、現状の電価パッド 6 の大きさ、間隔より小さくできにくいという問題点があった。

また、従来のブローブカードでは、半導体接受 5 の各電値ペッド 6 の高さのばらつき , ブロージ 針 3 の高さのばらつきを収して授勉にブローラに するため、長めのブローブ針 3 を斜めにブローブ カード基板 1 に取付け、高さ方向に弾性をもたせ ている。検査作業能率を同上のため、ウェーハム の学 4 体装盤 5 を同時に検査しようとすっ 場合、ブローブ針 3 の取付けを多数にし、ブロー ブカード基板を多層化することが考えられるが、

応できて検査が行える。また、各接触子は片持は り状であり、各電極パッドの高さに不同があつて も、支障なく弾性接触する。

### (客旅领)

第1図はこの発明によるブローブカードの一実施例を示す要部断面図である。 11 はブローブカード表板、12 はこの基板面に形成された複数の呼ば性配線、13 は各呼ば性配線 12 の先端部による接触子で、ブローブカード基板 11 面から浮かされ片特はり状となつており、最先端に下方に突出する接点部 13a が形成され、半導体装置 5 上の電低パッド 6 に対応するようにしている。

上記接触子 13 を含む各導電性配線 12 は、ブローブカード基板 1 上に、薄膜形成、リングラフィ、エッチング処理などの工程により、高精度で激和に形成することができる。

上記一実施例のプローブカードは、第2図のように、ウエーハムに形成された半導体装置5の各電優ペッド6上に、対応する各級般子13を弾性展触し、電気信号が入出力され破資が行われる。

第3図はこの発明の他の実施例を示すブローブカードの要部断面図である。ブローブカード基板11の表面に複数の導配性配線14が形成され、その先崎部は基板1面が浮上らせ片持はり状の接触子15が形成されていて、般先端には突出する接触では突出する接触の大きい材料の下層部14aと、これより線形場係数の小さい材料の上層部14aと、これより線形している。導電性配線16の材料には、例えば下層部14aにはアルミ材を、上層部14bにはタングスチン材を用いている。

なお、上層部 14b は、第3 図では下層部 14a と全長にわたつて望れて形成しているが、接触子 15 側のみに上層部 14b を重ねた 2 層構造にしてもよい。

第4図はこの発明の異なる他の実施例を示す。 ブローブカード遊板 11 上に多数の専選性配級 16 が珍成されている。17 はブローブカード基板 11 上に珍成された下層の絶極層で、上面に多数の専 選性配銀 18 が形成されている。19 は下層の絶縁

以上のように、との発明によれば、ブローブカード基板面に複数の導電性配線を形成し、この導電性配線を形成し、この導電性配線の先端部をブローブカード基板面から浮かし片持はり状の姿体子に形成したので、電気ができ、各接触子は配線形成になり形成され高緒度に微細にでき、相互の間隔が狭くされ、各電磁ペッドの表がするの。

#### 4. 図面の簡単な説明

 届 17 上に形成された上層の絶縁層で、多数の母質性配線 2 による授献子 21 が片時はり状に形成され、導覚性配線 16,18 にそれぞれ一体に接続されている。

とうして、半導体接世5の電優パッド6数が多いか、又はウェーハ4の半導体接受5を複数個同時に検査する場合に適用され、プローブカードを小形化できる。

なか、上記実施例ではプローブカード基板 11. には接触子 16 部に怒穴が設けられていない場合を示したが、点破用窓穴を設けてもよい。

また、プローブカード基板 11 をガラス材など 透明材料で構造し、接触子、導導性配線以外の箇 所で上方から光学的手段により位置検出し、位置 合わせするようにしてもよい。

さらに、露出する堪似性回機部を外部接続部及び反应子部を除き絶縁膜で積つて保護し、異物付替による配線間の短絡事故を防ぐようにしてもよ

( 発明の効果)

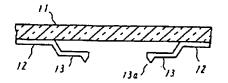
凶である。

4 … 半導体ウェーハ、5 … 半導体接置、6 … 電低パッド、11 … プローブカード基板、12 … 導電性配線、13 … 設施子、14 … 導電性配線、14a … 下層部、14b …上層部、15 … 援險子、16,18,20 … 導電性配線、17 … 下層の絶縁層、19 …上層の絶縁層、21 … 援險子。

なお、凶中同一符号は同一叉は相当部分を示す。

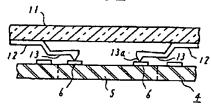
代理人 大岩 増 雄

第 1 図



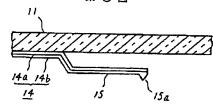
11:プロープカード基板 12:導電性配線 13:接触子

第2图



4: 牛導体ウェーハ 6:電極パッド

第3图



14: 導電性配線 14a: 下層部 146: 上層部 15:接触子

手続補 正 む (自発)

特許庁長官殿

1. 事件の表示

特願昭 6 2 - 8 1 0 4 1 1 号

2. 発明の名称 プロープカード

3. 加正をする岩

事件との関係

特許出願人 住 所

東京都千代田区丸の内二丁目 2番 3 号 (601)三菱電機株式会社

代裂者 志 岐 守 哉

4.代 理 人

住 所

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

三菱電機株式会社内

(7375)弁理士 大 岩 増 雄 に (連絡を03(213)342149推御)

5. 補正の対象

明細すの発明の脾細な説明の欄

6. 補正の内容

明棚路第8頁第9~115页05 左右、・・・てもよ

い。」を削除する。

以

